## Applicant(s)/Patent Under Reexamination Application/Control No. 10/620,408 CHEN ET AL. Notice of References Cited Examiner Art Unit Page 1 of 1 Edward C Ward 1654 **U.S. PATENT DOCUMENTS**

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
*	Α.	US-6,284,268	09-2001	Mishra et al.	424/455
*	В	US-6,551,617	04-2003	Corbo et al.	424/465
	С	US-			
	D	US-			
	E	US-			
	F	US-			_
	G	US-			
	Н	US-			
	1	US-			
	J	US-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	K	US-			
	L	US-			<u> </u>
	М	US-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
·	N					
	0					
	Р					
	Q					
	R					
	S	·				
	Т					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## **NON-PATENT DOCUMENTS**

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)		
	U			
	V			
	w			
	X			

<sup>\*</sup>A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.